



Inhalt

- Einleitung
- Stand von Wissenschaft und Technik
- Generierung von Testsequenzen mit der Klassifikationsbaum-Methode
 - Abhängigkeitsregeln
 - Generierungsvorschriften
 - Prototyp
- Zusammenfassung



Einleitung

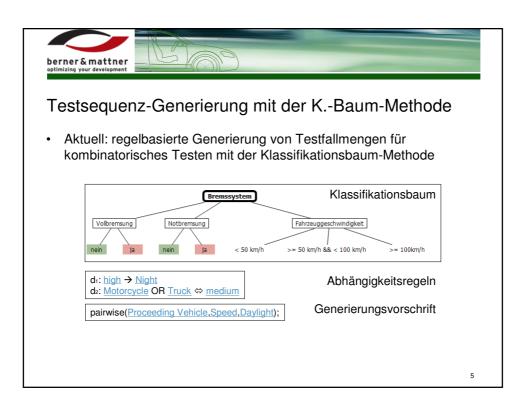
- Klassifikationsbaum-Methode [1], CTE XL [3]
- Automatische Generierung von Testfallmengen für unterschiedliche Testobjekte
- · Erstellung von Testsequenzen bislang nur manuell
- → Automatische Erzeugung sinnvoller, fehlersensitiver Testsequenzen

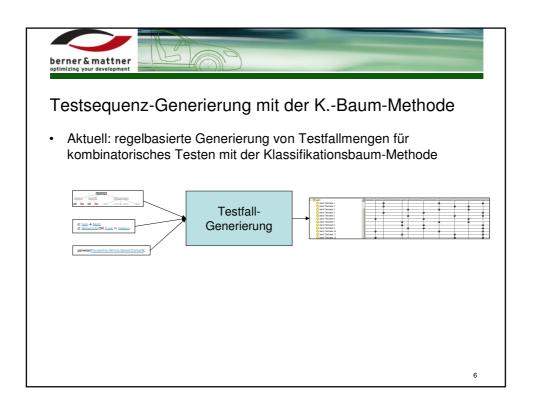
3

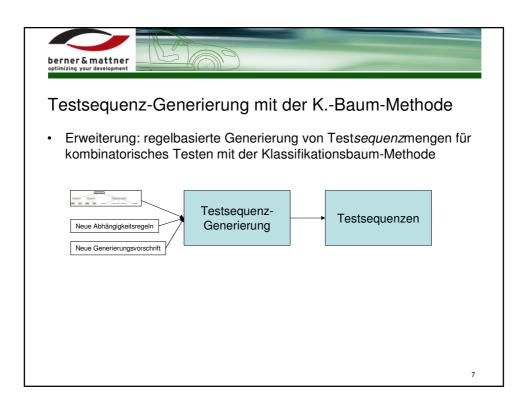


Stand von Wissenschaft und Technik

- Testsequenz-Generierung mittels Techniken des Modell-Checkings [4]
 - Gegenbeispiel-Generierung des Modell-Checkers zur Erzeugung relevanter Testsequenzen
- Temporale Logiken, Linear Temporal Logic (LTL) und Computation Tree Logic (CTL) [5]
- CCTL Logik zur Verifikation von K.-Baum-Testsequenzen [6]
 - Testsequenzen und Transitionen verifizieren mit Echtzeit-Modell-Checker
- Generierung von Testsequenzen basierend auf der Beschreibung endlicher Zustandsautomaten (FSM) [10]









Abhängigkeitsregeln

Allgemein

 Wenn Klasse Ci aus Klassifikation C in Testschritt tn dann muss Klasse Cj aus Klassifikation C in darauffolgendem Testschritt tn+1 der Testsequenz ausgewählt sein

Beispiel

 Wenn Fahrzeuggeschwindigkeit < 50 km/h in Testschritt tn dann Fahrzeuggeschwindigkeit >= 50 km/h && < 100 km/h in darauffolgendem Testschritt tn+1



Abhängigkeitsregeln

Allgemein

- Wenn $C=C_i$ in t_n , dann $C=C_j$ in t_{n+m}
- Wenn $C=C_i$ in t_n , dann $C=C_j$ in allen t_{n+1} bis t_{n+m}
- Wenn $C=c_i$ in t_n , dann $C=c_j$ in allen t_{n+m} bis t_{n+o}

Zusätzlich

• Kompositionen mit bekannten logischen Operatoren (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, ...)

Information

• Existierende Abhängigkeitsregeln bilden eine Untermenge der neuen Abhängigkeitsregeln mit m = 0 für beliebige t_n und t_{n+m}

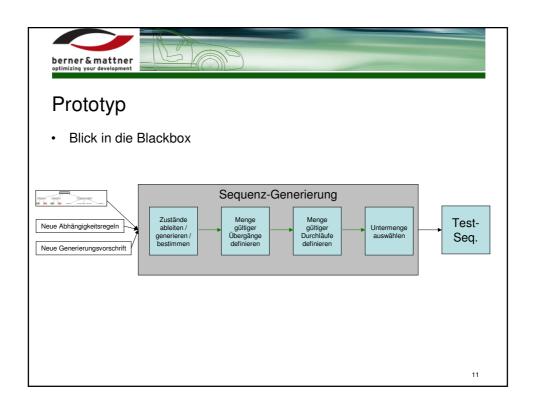
9

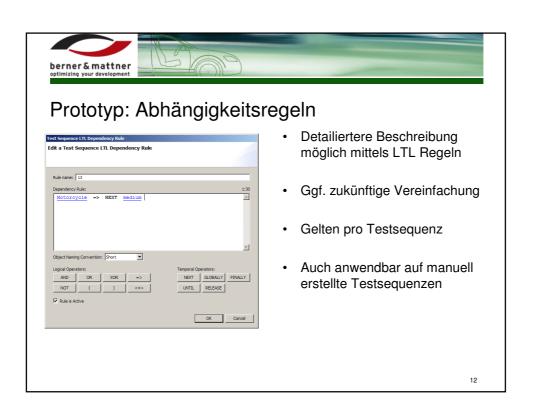


Generierungsvorschriften

Parameter

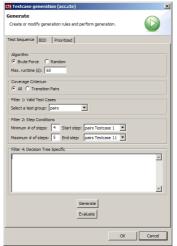
- · Gewünschter Abdeckungsgrad
- (Unter-)Menge aller Kombination von Klassen des K.-Baums
- Minimale und maximale Anzahl von Testschritten pro Testsequenz
- Definierte Menge von zugelassenen Klassenkombinationen für den ersten und den letzten Testschritt von Testsequenzen
- Maximale Anzahl von Testschritt-Wiederholungen (sowohl unmittelbar aufeinander folgende als auch innerhalb der gesamten Testsequenz)
- Maximale Anzahl von Klassen-Wiederholungen (sowohl unmittelbar aufeinander folgende als auch innerhalb der gesamten Testsequenz)

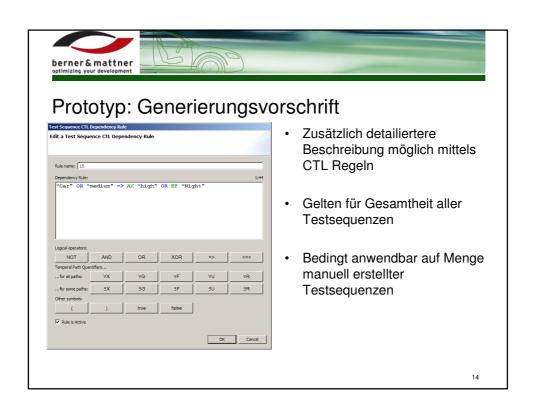






- (Unter-)Menge aller Kombination von Klassen des K.-Baums
- Minimale und maximale Anzahl von Testschritten pro Testsequenz
- Definierte Menge von zugelassenen Klassenkombinationen für den ersten und den letzten Testschritt von Testsequenzen







Prototyp – aktuelle Einschränkungen

Folgende Parameter lassen sich nicht / nur eingeschränkt spezifizieren:

- Maximale Anzahl von Testschritt-Wiederholungen (sowohl unmittelbar aufeinander folgende als auch innerhalb der gesamten Testsequenz)
- Maximale Anzahl von Klassen-Wiederholungen (sowohl unmittelbar aufeinander folgende als auch innerhalb der gesamten Testsequenz)
- · Gewünschter Abdeckungsgrad
- Transitionen

15



Zusammenfassung

- Ansatz f
 ür automatische Testsequenz-Generierung aus Klassifikationsb
 äumen
- · neue Abhängigkeitsregeln
 - Obermenge der bestehenden Abhängigkeitsregeln
 - Erweitert um Ausdrucksmöglichkeiten für Zusammenhänge zwischen mehreren Testschritten
- neue Generierungsvorschriften
 - Parameter zur Definition des Testumfangs
 - Spezifikation Abdeckungsgraden und Wiederholungen
- Damit systematische Generierung von Testsequenzen zu Klassifikationsbäumen möglich



Ausblick

- · Nach Abschluss der prototypischen Implementierung
 - Evaluierung des vorgestellten Ansatzes
 - Skalierbarkeit und Performance
- Danach reguläre Umsetzung der Testsequenz-Generierung im CTE XL Professional

17



Literatur

- [1] M. Grochtmann and K. Grimm, "Classification trees for partition testing," *Softw. Test., Verif. Reliab.*, vol. 3, no. 2, pp. 63–82, 1993.
- [3] E. Lehmann and J. Wegener, "Test case design by means of the CTE XL," *Proceedings of the 8th European International Conference on Software Testing, Analysis and Review (EuroSTAR 2000), Kopenhagen, Denmark, December*, 2000.
- [4] M. P. Heimdahl, S. Rayadurgam, W. Visser, G. Devaraj, and J. Gao, "Auto-generating test sequences using model checkers: A case study," in 3rd International Worshop on Formal Approaches to Testing of Software (FATES 2003), 2003.
- [5] M. Y. Vardi, "Branching vs. linear time: Final showdown," in *Proceedings of the 7th International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*, ser. TACAS 2001, 2001, pp. 1–22.
- [6] A. Krupp and W. Müller, "Modelchecking von Klassifikationsbaum-Testsequenzen," 1 Apr. 2005, gl/ITG/GMM Workshop "Methoden und Beschreibungssprachen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen", München.
- [10] H. Ural, "Formal methods for test sequence generation," Comput. Commun., vol. 15, pp. 311–325, June 1992.